

СИЛЬНОНЕРАВНОВЕСНЫЕ ЛОКАЛИЗОВАННЫЕ СОСТОЯНИЯ В СИСТЕМАХ, СЛАБО ОТКЛОНЕННЫХ ОТ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ

Б.С.Кернер, В.В.Осипов

Показано, что в собственном полупроводнике в очень слабых электрических полях кратковременным локальным возмущением можно возбудить устойчивое локализованное состояние пониженной концентрации и высокой температуры носителей, амплитуда которого тем больше, чем меньше электрическое поле, при котором такой эффект реализуется.

Рассмотрим для простоты относительно узкозонный полупроводник, параметры электронов и дырок в котором совпадают ($m_e^* = m_h^*$ и т. д.), а концентрация собственных носителей ($n = p = n_i$) при температурах решетки $T_0 > \theta_D$ (θ_D – температура Дебая) такова, что выполнены условия $\tau_p \ll \tau_{ee} \ll \tau_e$ (τ_p , τ_e и τ_{ee} – характерные времена релаксации импульса, энергии и межэлектронных соударений). Эти условия выполняются например, для РbТе при $T_0 \sim 400$ К, когда $n_i \sim 10^{17} \text{ см}^{-3}$. Такая квазинейтральная элект-

ронно-дырочная плазма (ЭДП), находящаяся в однородном электрическом поле E , описывается уравнениями ¹

$$\tau_p \partial n / \partial t = L^2 \partial^2 / \partial x^2 [nD(T)/D^0] - (n - n_i), \quad (1)$$

$$\frac{3}{2} \tau_\epsilon^0 \frac{\partial(nT)}{\partial t} = l^2 \frac{\partial^2}{\partial x^2} \left[\frac{nD(T)T}{D_0} \right] + \frac{j^2 \tau_\epsilon^0}{4\sigma} - n \frac{T - T_0}{T^s} T_0^s, \quad (2)$$

где n , T , $D(T) = \mu T/e$, σ , τ_p — концентрация, температура, коэффициент диффузии, проводимость и время жизни носителей; $l = (D^0 \tau_\epsilon^0 (5/2 + \alpha))^{1/2}$, $L = (D^0 \tau_p)^{1/2}$ — длина релаксации энергии и диффузионная длина носителей; j — плотность тока; верхний индекс нуль означает, что соответствующая величина отвечает своему равновесному значению ($T = T_0$, $n = n_i$). При записи (1) (2) учтено, что $\tau_p \propto T^\alpha$, $\tau_\epsilon \propto T^s$, причем благодаря симметрии ЭДП амбипольное поле в ней равно нулю, а электронная составляющая тока

$$j_e = n(1 + \alpha) \mu \partial T / \partial x + eD \partial n / \partial x + j/2 = e \partial / \partial x (nD(T)) + j/2. \quad (3)$$

Рассматриваемый эффект реализуется, когда

$$L \gg l \quad \text{и} \quad \alpha + s > -1, \quad (4)$$

причем чем меньше $\epsilon = l/L$, тем при меньшем токе в полупроводнике можно возбудить уединенное собственное состояние ЭДП — автосолиiton (АС) и тем больше его амплитуда — температура электронов T_m в центре АС. Существенное свойство рассматриваемой ЭДП в отличие от изученной в ¹⁻³ состоит в том, что условие (4) в ней выполняется вплоть до больших значений T благодаря тому, что при $T > \theta_D$ время τ_ϵ возрастает с ростом T ⁴. В неполярных полупроводниках, таких как Ge и Si, при $T > \theta_D$ величина $s = 1/2$, а $\alpha = -1/2$, т. е. $\alpha + s = 0$; в полярных полупроводниках обычно $0 \leq \alpha + s \leq 1$ ⁴.

Запишем уравнения (1), (2) для стационарного случая в виде

$$d^2 \eta / dx^2 - \epsilon^2 Q(\eta, \theta) = 0, \quad Q = \eta \theta^{-1-\alpha} - 1; \quad \eta = (n/n_i) \theta^{1+\alpha}, \quad (5)$$

$$d^2(\eta \theta) / dx^2 - q(\eta, \theta, W) = 0, \quad q = \eta \theta^{-1-\alpha-s} (\theta - 1) - W \theta \eta^{-1}, \quad (6)$$

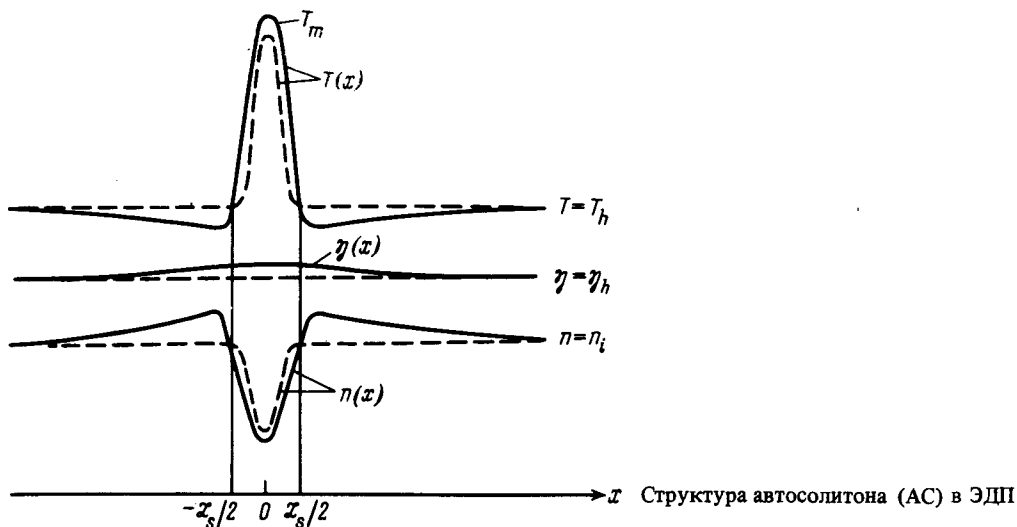
где длина измеряется в единицах l , а $\theta = T/T_0$; $W = j^2 \tau_\epsilon^0 / 4\sigma^0 n_i T_0$ — безразмерная мощность. В нулевом по ϵ приближении ^{3, 4} уравнения (5), (6) имеют решение $T(x)$ и $n(x)$ в виде АС (рисунок, пунктирные кривые), которое отвечает сепаратрисе уравнения

$$d^2 \theta / dx^2 - q(\eta_h, \theta, W) = 0, \quad \eta_h = \theta_h^{1+\alpha}; \quad n(x) = n_i [T_h / T(x)]^{1+\alpha}, \quad (7)$$

закрывающейся при $x \rightarrow \pm \infty$ в седловой точке $\theta = \theta_h = T_h / T_0$, соответствующей однородному состоянию ЭДП с $n = n_i$ и $T = T_h$. Такая сепаратриса удовлетворяет условию:

$$\int_{\theta_h}^{\theta_m} q d\theta = \int_{\theta_h}^{\theta_m} \{ \eta_h \theta^{-1-\alpha-s} (\theta - 1) - W \theta \eta_h^{-1} \} d\theta = 0, \quad (8)$$

из которого легко получить трансцендентное уравнение для нахождения $\theta_m = T_m / T_0$. Из последнего вытекает, что при $\alpha + s = 0$ величина $\theta_m \simeq 2/W$, а при $\alpha + s = 1$ значение $\theta_m (\ln \theta_m)^{1/2} \simeq (2/W)^{1/2}$, т. е. при уменьшении W величина θ_m увеличивается. Используя результаты ^{2, 3} можно учесть следующие по ϵ поправки и показать, что АС приобретает более сложный вид (рисунок, сплошные кривые), а благодаря $\theta_m \gg \theta_h$ он устойчив. Эти выводы подтверждаются численными исследованиями полной системы уравнений (1), (2), которые позволили также изучить процесс формирования АС. Было установлено, что АС образуется лишь в случае, когда амплитуда начального коротковременного локального возмущения выше некоторого критического значения, в противном случае возмущения затухают к однородному состоянию.



Существование АС (рисунок) обусловлено тем, что из области высокой температуры благодаря термодиффузии происходит интенсивный выброс горячих носителей, в результате их концентрация, а следовательно и проводимость σ в центре АС уменьшаются (рисунок). С одной стороны, это поддерживает высокое значение T в центре АС, так как приводит к увеличению поступающей к носителям от электрического поля мощности $W = j^2/\sigma$. С другой стороны, провал концентрации в АС не расплывается вследствие того, что диффузионный поток уравнивается тепмопотоком (рисунок). Последнее, т. е. близость к нулю суммы первого и второго слагаемого в (3) в АС размера $\mathcal{L}_s \ll L$, следует из уравнения (1), согласно которому $j_e(x)$ изменяется на длине порядка L , а величина $\eta \equiv D(T)n/D^0 n_i \approx \text{const}$. Вместе с тем, при $\mathcal{L}_s \gg l$ можно считать, что уравнение баланса энергии (2) выполнено локально. Отсюда, учитывая, что $\eta \propto D(T)n \approx \text{const}$ и $T_m \gg T_0$, получим

$$T_m \propto W^{-(1+\alpha+s)^{-1}}, \quad (T_h - T_0)/T_0 \approx (T_0/T_m)^{1+\alpha+s} \ll 1, \quad (9)$$

т. е. в соответствии с выводами из (8) амплитуда АС при выполнении (4) тем больше, чем меньше значение W . В свою очередь минимальная величина $W = W_b$, при которой АС еще существует, тем меньше, чем меньше $\epsilon = l/L$. Это связано с тем, что размер АС — \mathcal{L}_s возрастает с ростом T_m благодаря конечной теплопроводности электронного газа. Поэтому при малых значениях W величина \mathcal{L}_s становится порядка L , что и ограничивает величину W_b . Эти выводы подтверждаются численными исследованиями, из которых вытекает, что меньшим значениям $\epsilon = l/L$, отвечают меньшие значения W_b , т. е. меньшие уровни разогрева $T_h = T_b$ однородной ЭДП, при которых в ней еще можно возбудить АС.

Заметим, что свойства целого ряда систем, в том числе низкотемпературная газовая плазма, описываются уравнениями типа (1), (2). Поэтому не исключено, что и во многих других почти равновесных системах, например в слабо ионизованной атмосфере, можно возбудить АС — устойчивое собственное сильнонеравновесное локализованное состояние. Иными словами, не исключено, что шаровая молния представляет собой АС, возбужденный сильным коротковременным локальным возмущением в слабоионизованной атмосфере.

Выражаем благодарность А.Л.Дубицкому за численные исследования.

Литература

1. Кернер Б.С., Осипов В.В. ЖЭТФ, 1976, 71, 1542.
2. Кернер Б.С., Осипов В.В. ЖЭТФ, 1978, 74, 1675.
3. Кернер Б.С., Осипов В.В. ФТП, 1979, 13, 721.
4. Козулл Э. Кинетические свойства полупроводников в сильных электрических полях. М.: Мир, 1970.

Поступила в редакцию

20 марта 1985 г